

360iC 安芯易

2024年3月异常物料拦截报告

安芯易品控中心

绝不让一颗假货流向客户



安芯易品控中心

安芯易品控中心坚守“绝不让一颗假货流向客户”的质量承诺，遵循IDEA国际标准，采用严谨的四级检验流程，为客户的元器件供应链安全筑起坚固防线。

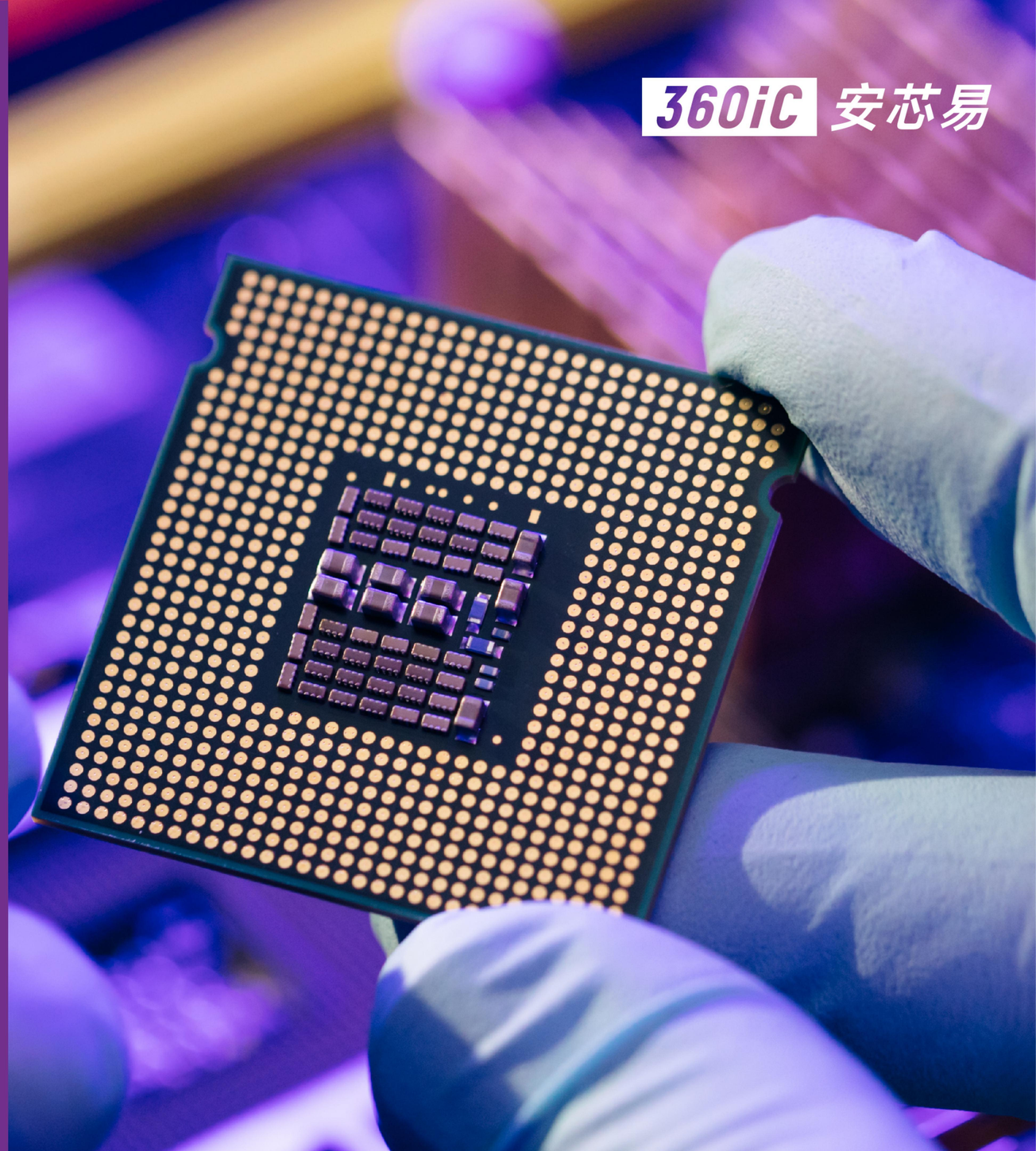
在深圳、香港两地，我们建立了超千平的专业品质控制中心，配备尖端检测设备高达60余台，汇聚行业资深质量检测团队，从供应商选择到质量检测，每一个环节都经过严格把控，通过全面的质量管理和专业的检测流程，我们致力于为客户的元器件供应链安全保驾护航。

为了持续提升我们的检测能力和质量管控水平，安芯易品控中心正积极建设新实验室，致力于提供更优质、更高效的检测服务，力求为客户创造更大的价值。

01. 一级检测拦截汇总

一级检测：将货品标签和包装与安芯易标签数据库中的原厂标签和包装进行对比，专业的标签验证可以拦截90%的假冒器件。

注：本部分信息依据品牌名及元器件首字母排序呈现，元器件出现的先后顺序无特殊含义。



1.1 ANALOG DEVICES INC

型号名称	品牌	产地	日期代码
AD549LHZ	ANALOG DEVICES INC	PHILIPPINES	2215





1.2 ANALOG DEVICES INC

型号名称	品牌	产地	日期代码
MAX3232ESE+T	ANALOG DEVICES INC	MALAYSIA	2310





1.3 AVX

型号名称	品牌	产地	日期代码
TAJE687M006RNJ	AVX	/	2245





1.4 AVX

型号名称	品牌	产地	日期代码
TAJE687M006RNJ	AVX	SALVADOR	2316



1.5 EVERLIGHT

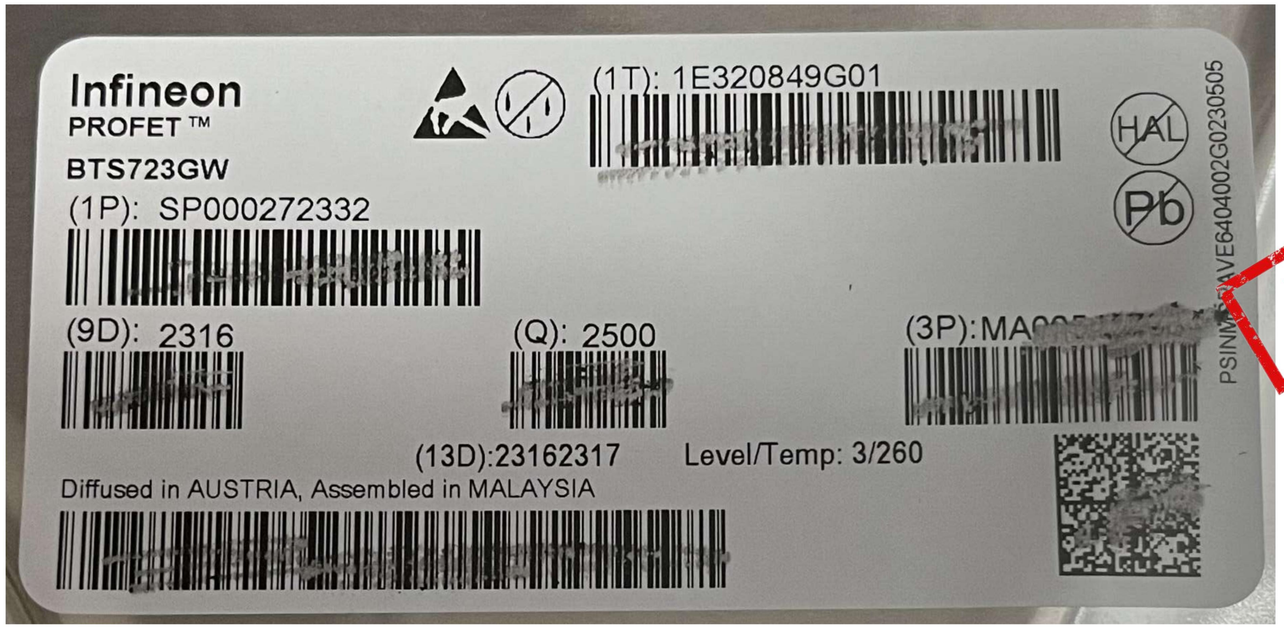
型号名称	品牌	产地	日期代码
EL357N(C)(TA)-G	EVERLIGHT	CHINA	23+





1.6 INFINEON

型号名称	品牌	产地	日期代码
BTS723GW	INFINEON	MALAYSIA	2316



1.7 INFINEON

型号名称	品牌	产地	日期代码
FF150R12RT4	INFINEON	GERMANY	2319





1.8 MICROCHIP

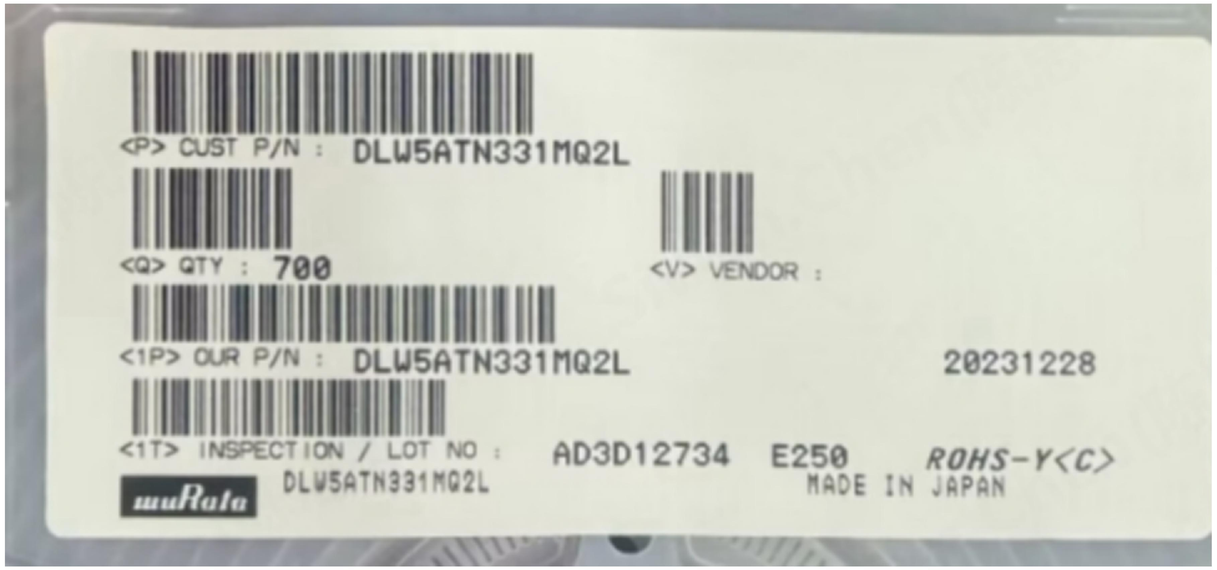
型号名称	品牌	产地	日期代码
MIC39100-1.8WS-TR	MICROCHIP	CHINA,TAIWAN	2408





1.9 MURATA

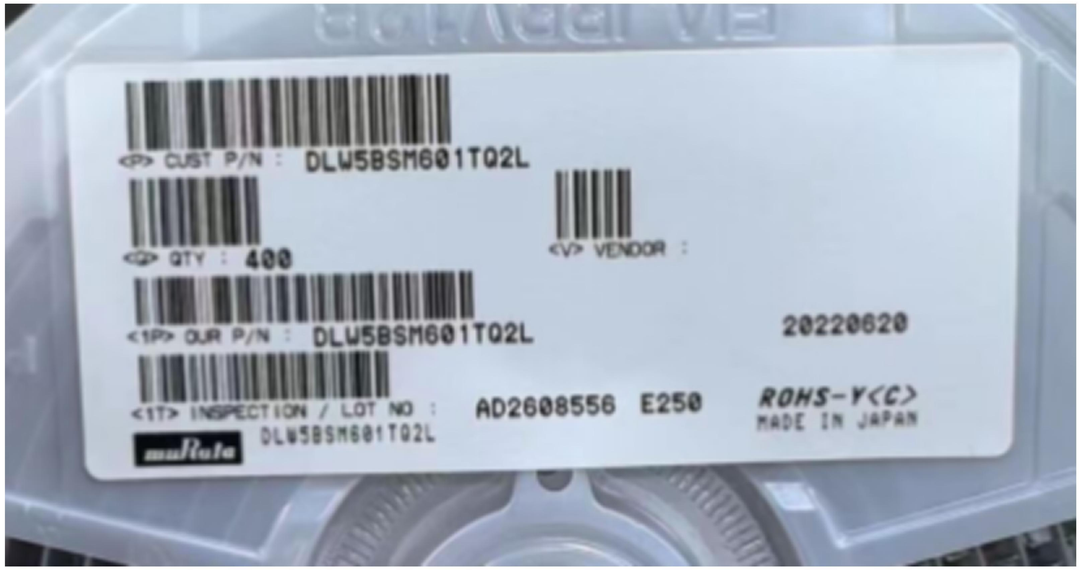
型号名称	品牌	产地	日期代码
DLW5ATN331MQ2L	MURATA	JAPAN	20231228





1.10 MURATA

型号名称	品牌	产地	日期代码
DLW5BSM601TQ2L	MURATA	JAPAN	20220620





1.11 MURATA

型号名称	品牌	产地	日期代码
LQH32CN331K23L	MURATA	JAPAN	2022+





1.12 NXP SEMICONDUCTOR

型号名称	品牌	产地	日期代码
P80C552EFA/08	NXP SEMICONDUCTOR	THAILAND	1522





1.13 ON SEMICONDUCTOR

型号名称	品牌	产地	日期代码
LP2128LT1G	ON SEMICONDUCTOR	CHINA	2342





1.14 ON SEMICONDUCTOR

型号名称	品牌	产地	日期代码
MOC3041M	ON SEMICONDUCTOR	THAILAND	2311



1.15 ON SEMICONDUCTOR

型号名称	品牌	产地	日期代码
MOC3083M	ON SEMICONDUCTOR	THAILAND	2245



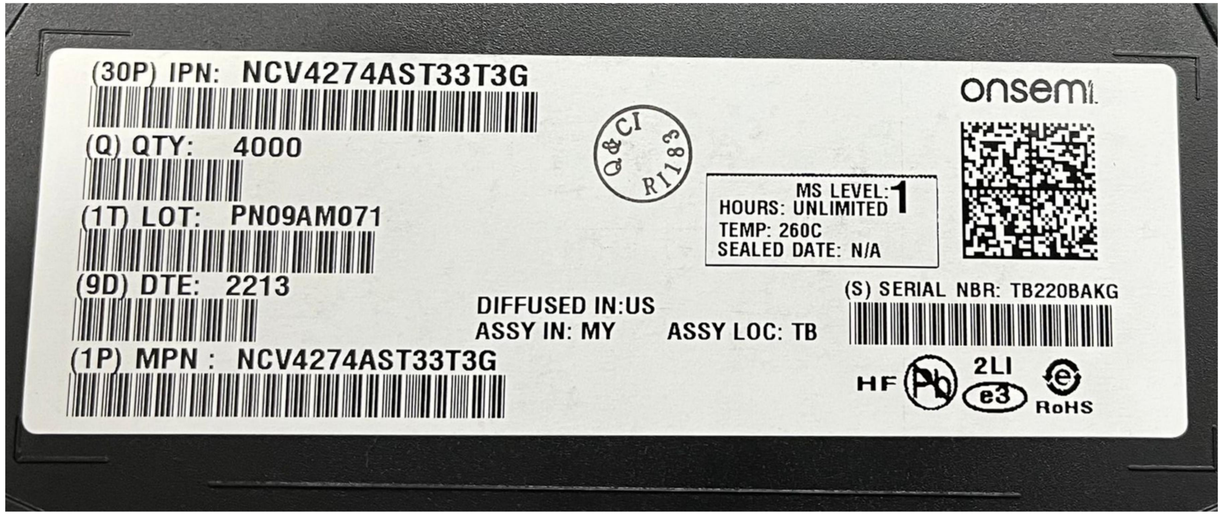
1.16 ON SEMICONDUCTOR

型号名称	品牌	产地	日期代码
MOC3083M	ON SEMICONDUCTOR	THAILAND	2320



1.17 ON SEMICONDUCTOR

型号名称	品牌	产地	日期代码
NCV4274AST33T3G	ON SEMICONDUCTOR	MALAYSIA	2213





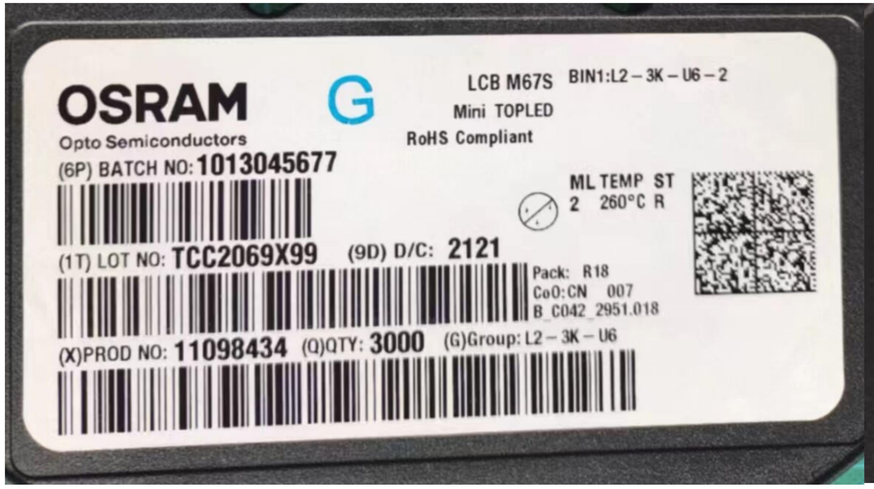
1.18 ON SEMICONDUCTOR

型号名称	品牌	产地	日期代码
SZBZX84C5V1LT1G	ON SEMICONDUCTOR	CHINA	1749



1.19 OSRAM

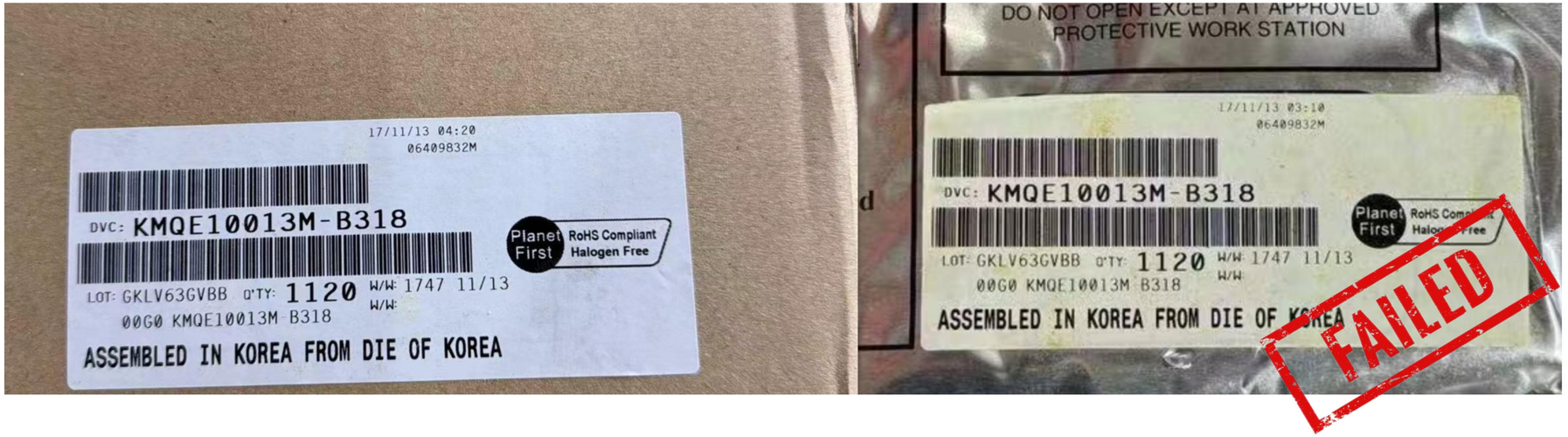
型号名称	品牌	产地	日期代码
LCB M67S-L2M1-3J5L-Z-F	OSRAM	CHINA	2121





1.20 SAMSUNG

型号名称	品牌	产地	日期代码
KMQE10013M-B318	SAMSUNG	KOREA	1120



1.21 SEMTECH

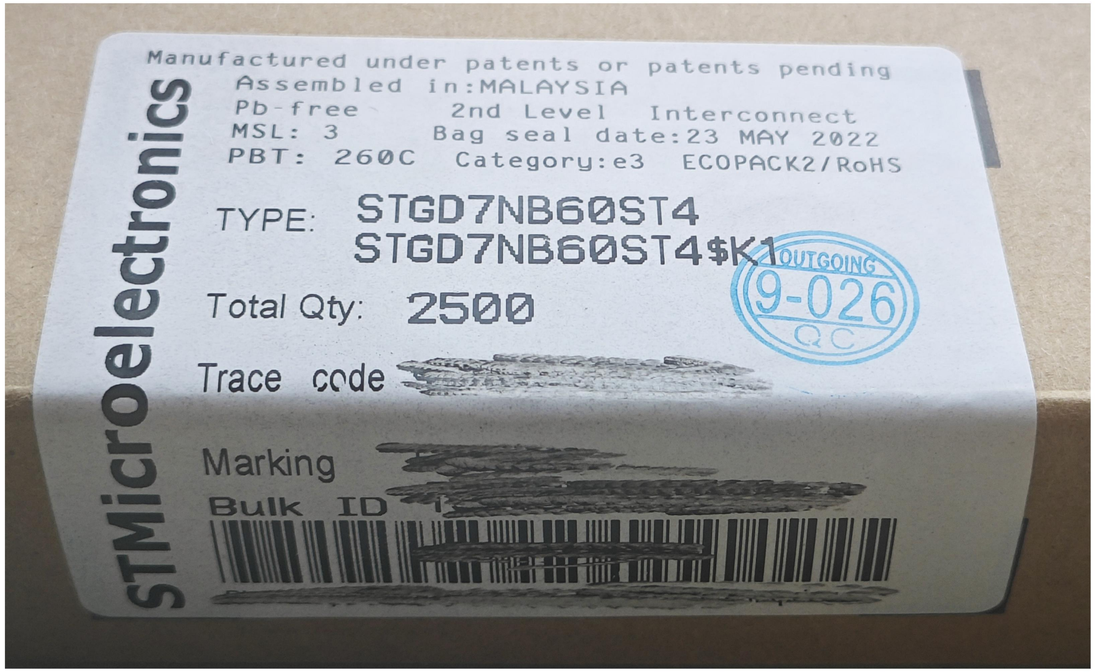
型号名称	品牌	产地	日期代码
RCLAMP0502BATCT	SEMTECH	CHINA	2402





1.22 STMICROELECTRONICS

型号名称	品牌	产地	日期代码
STGD7NB60ST4	STMICROELECTRONICS	MALAYSIA	2022





1.23 STMICROELECTRONICS

型号名称	品牌	产地	日期代码
L7805CDT-TR	STMICROELECTRONICS	CHINA	23+

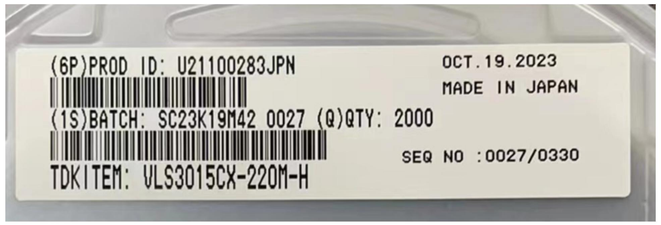




1.24 TDK

型号名称	品牌	产地	日期代码
VLS3015CX-220M-H	TDK	JAPAN	2344

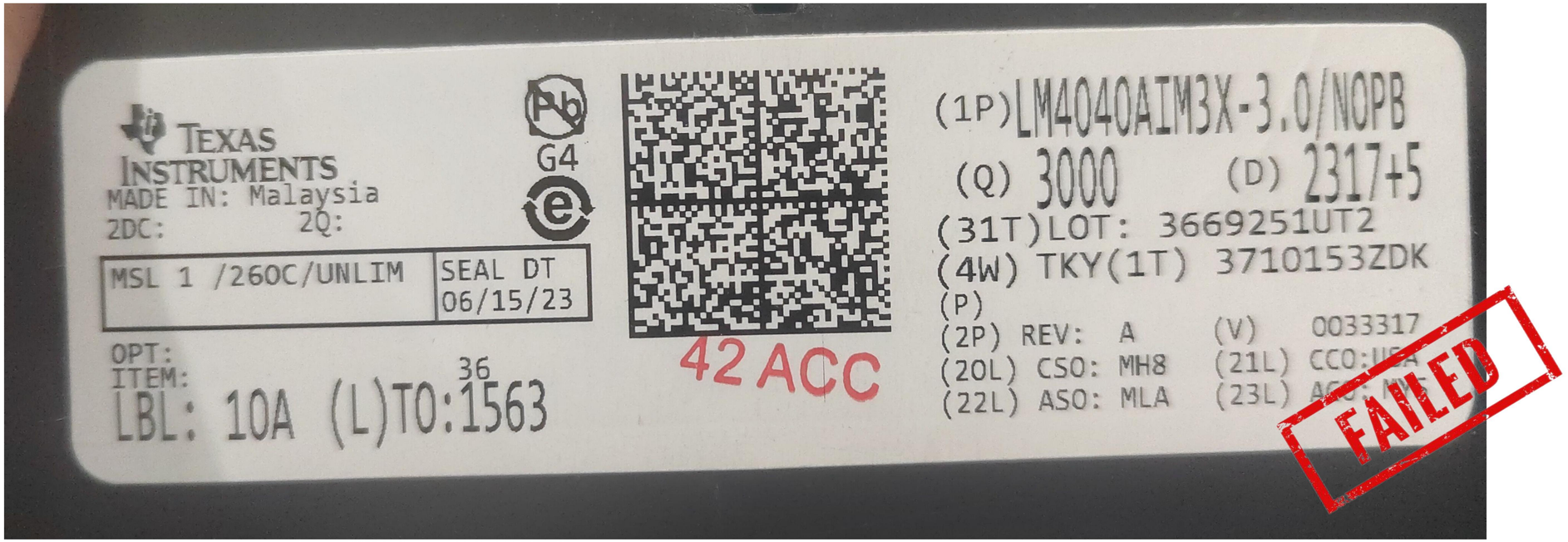






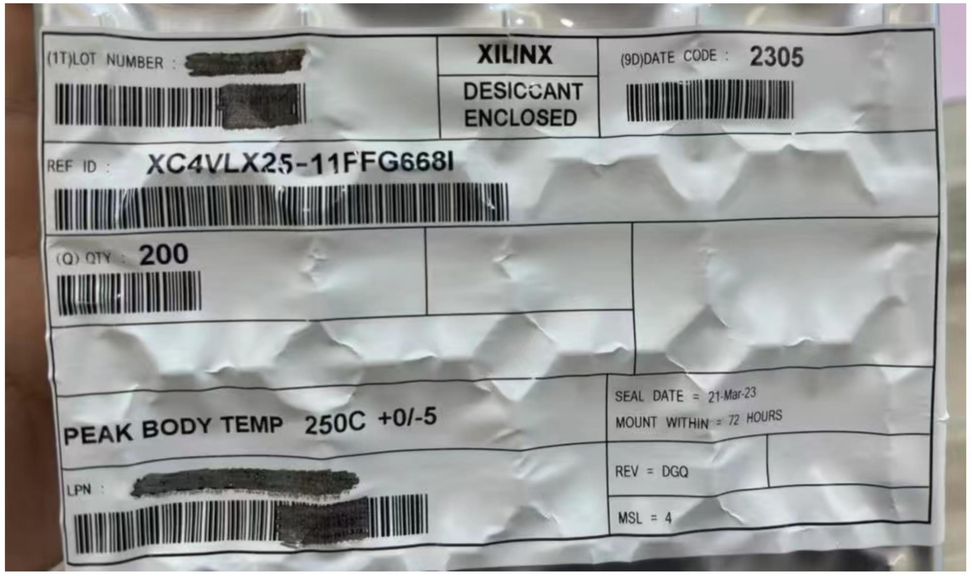
1.25 TEXAS INSTRUMENTS

型号名称	品牌	产地	日期代码
LM4040AIM3X-3.0/NOPB	TEXAS INSTRUMENTS	MYLAYSIA	2317+5



1.26 XILINX INC

型号名称	品牌	产地	日期代码
XC4VLX25-11FFG6681	XILINX INC	/	2305



FAILED

1.27 XILINX INC

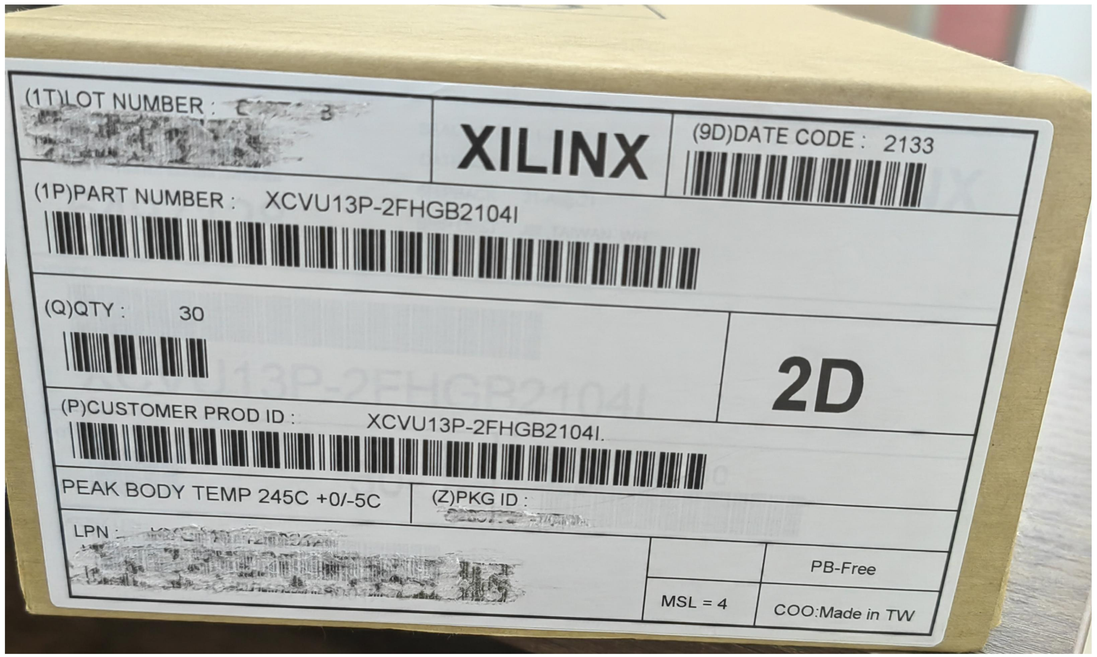
型号名称	品牌	产地	日期代码
XCV300E-7FG456I	XILINX INC	CHINA,TAIWAN	1317





1.28 XILINX INC

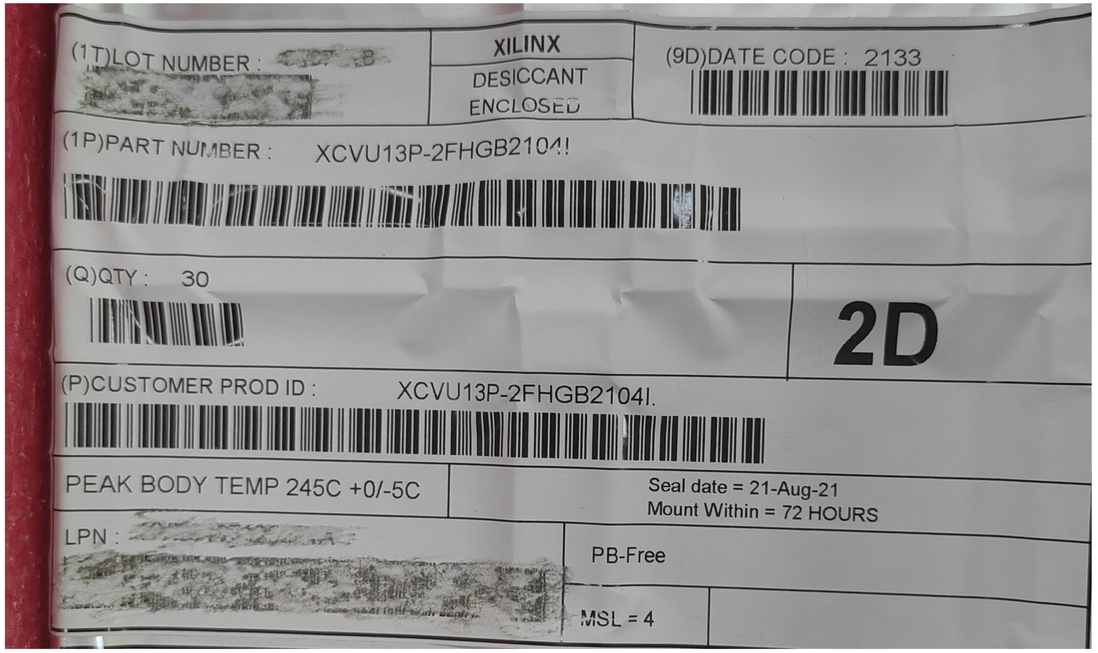
型号名称	品牌	产地	日期代码
XCVU13P-2FHGB2104I	XILINX INC	CHINA,TAIWAN	2133





1.29 XILINX INC

型号名称	品牌	产地	日期代码
XCVU13P-2FHGB2104I	XILINX INC	/	2133



FAILED

1.30 YAGEO

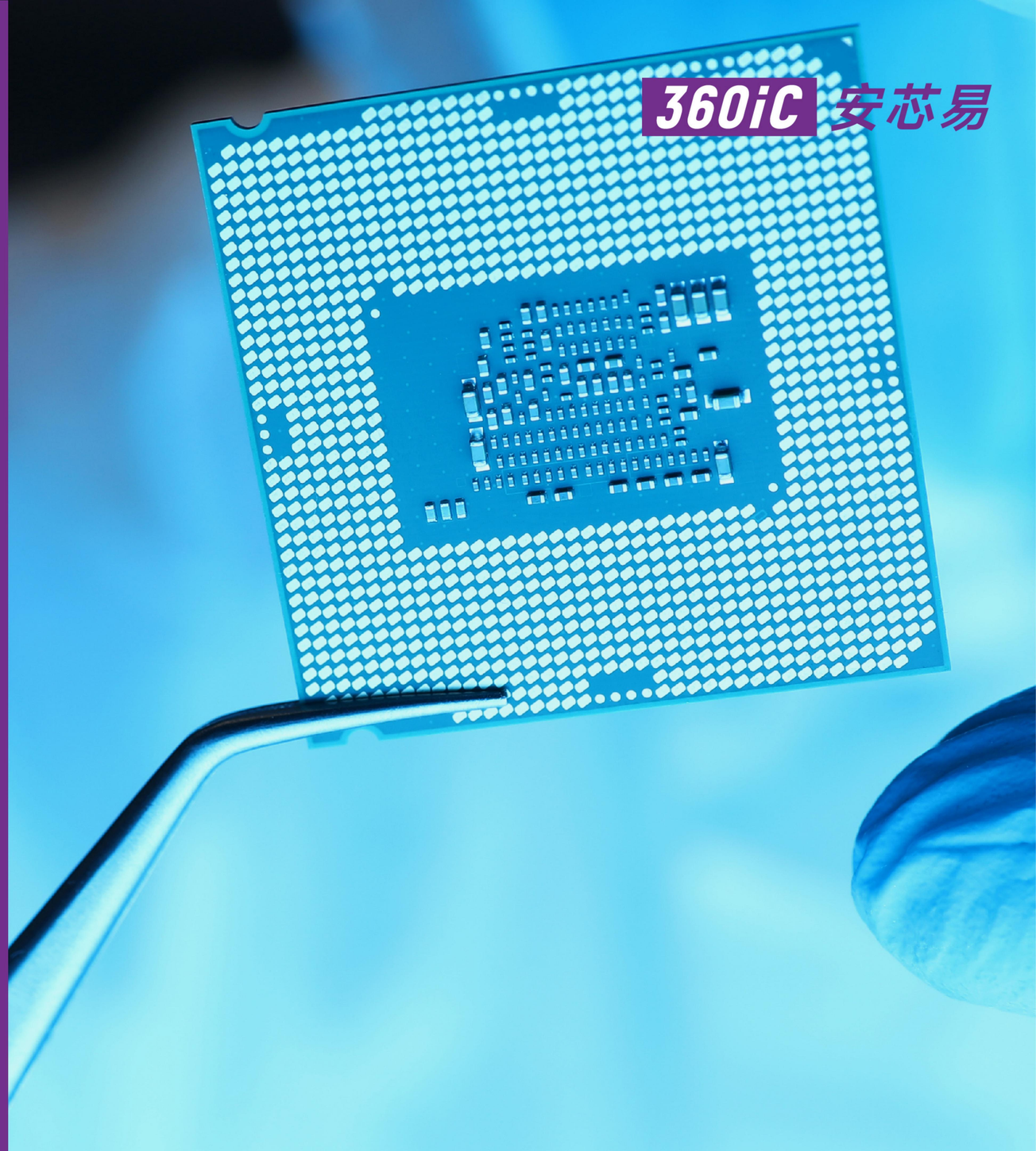
型号名称	品牌	产地	日期代码
SMBJ5.0CA/TR13	YAGEO	/	2404



02. 二级检测拦截汇总

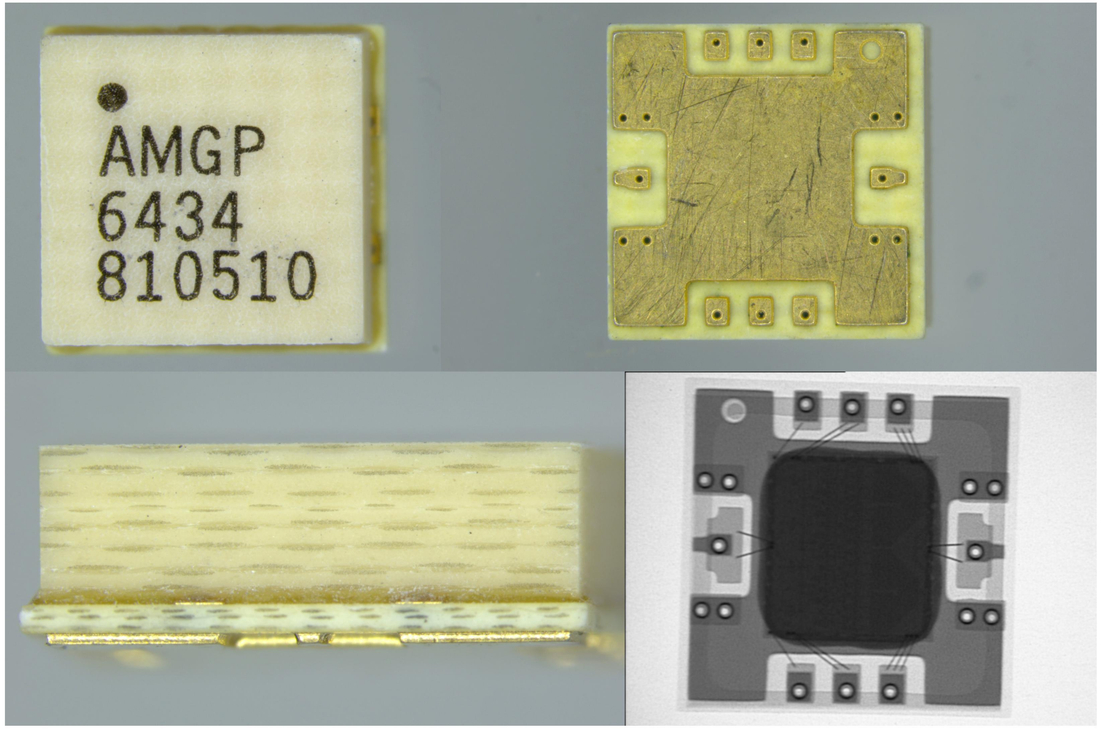
二级检测：即本体外观、丝印检验，通过放大倍数高达160倍LEICA体视显微镜，检查每个器件的模封体正反面、引脚、BGA球、定孔位、模体号等，通过外观检测能100%拦截旧货和翻新货。

注：本部分信息依据品牌名及元器件首字母排序呈现，元器件出现的先后顺序无特殊含义。



2.1 AVAGO

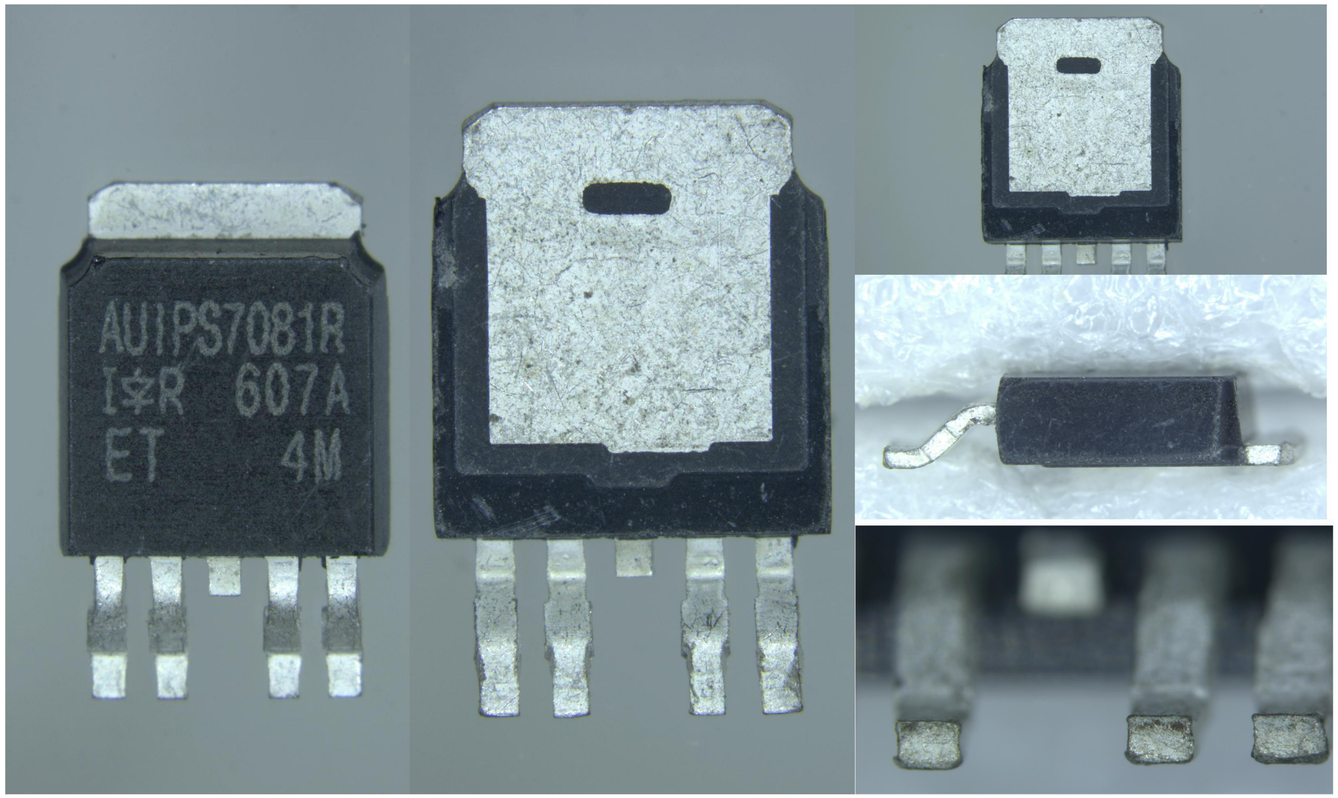
型号名称	品牌	产地	日期代码
AMGP-6434-TR2G	AVAGO	MYLAYSIA	1810





2.2 INFINEON

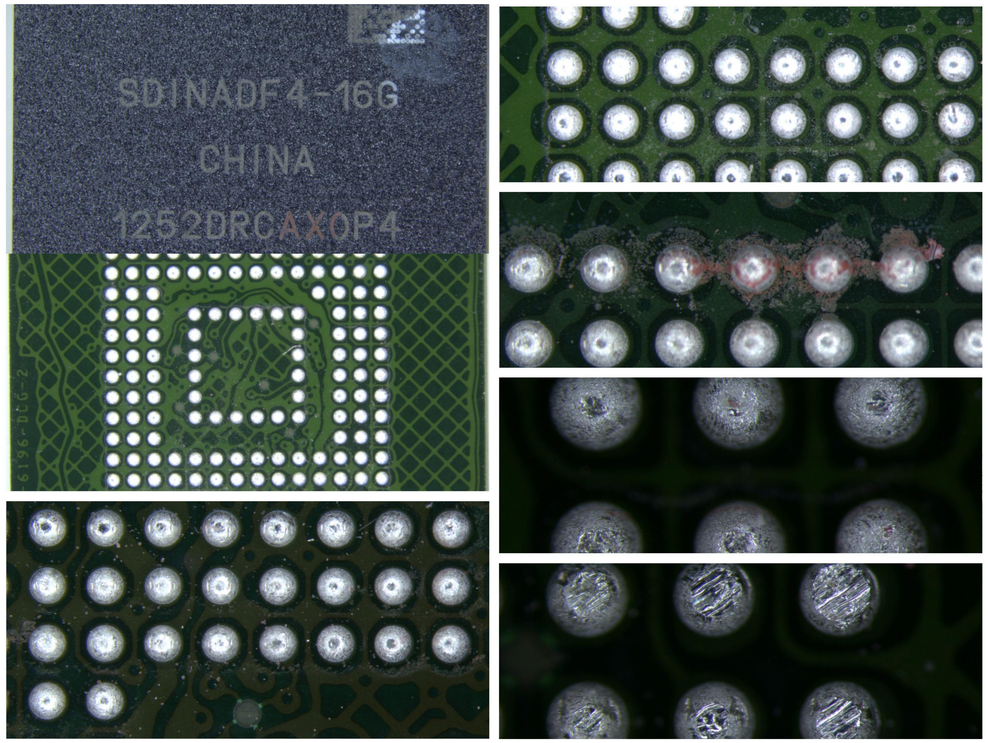
型号名称	品牌	产地	日期代码
AUIPS7081RTRL	INFINEON	PHILIPPINES	1607





2.3 SANDISK

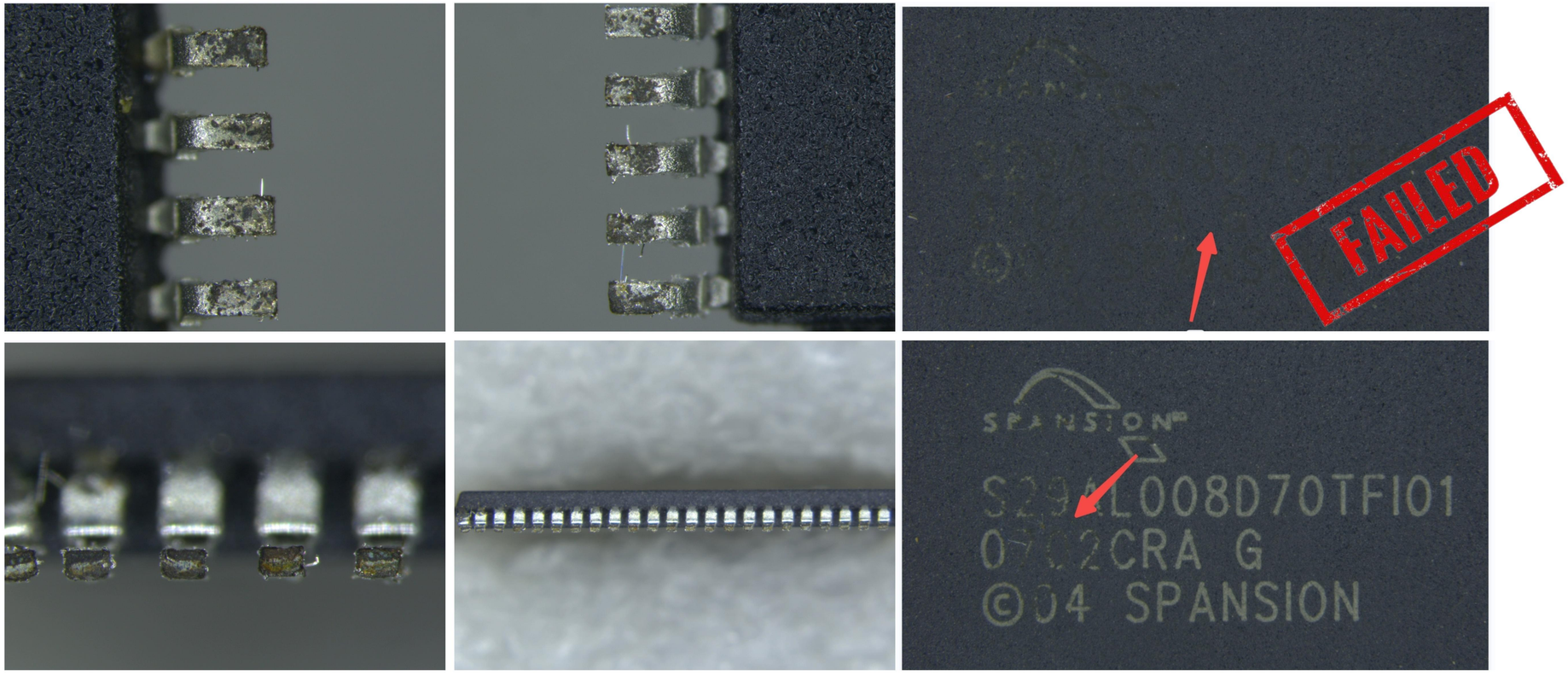
型号名称	品牌	产地	日期代码
SDINADF4-16G-H	SANDISK	/	2115/2111





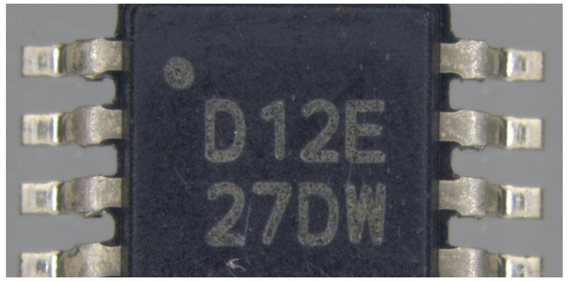
2.4 SPANSION

型号名称	品牌	产地	日期代码
S29AL008D70TEI01	SPANSION	/	0702



2.5 TEXAS INSTRUMENTS

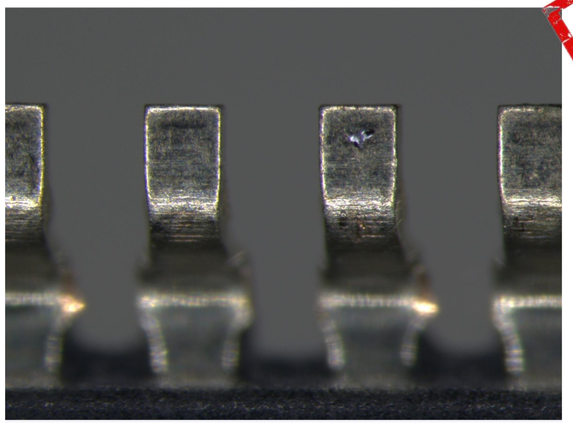
型号名称	品牌	产地	日期代码
DAC7512E-2K5	TEXAS INSTRUMENTS	THAILAND	22+











FAILED



谢谢观看

THANKS

360iC 安芯易

温馨提示：此文档知识产权归属于安芯易电子商务（深圳）有限公司，未经本公司许可，任何单位和个人不得擅自转载。

安芯易电子商务（深圳）有限公司

深圳市福田区华富路1018号中航中心26层　0755-83289263　marketing@360ic.com　http://www.360ic.com